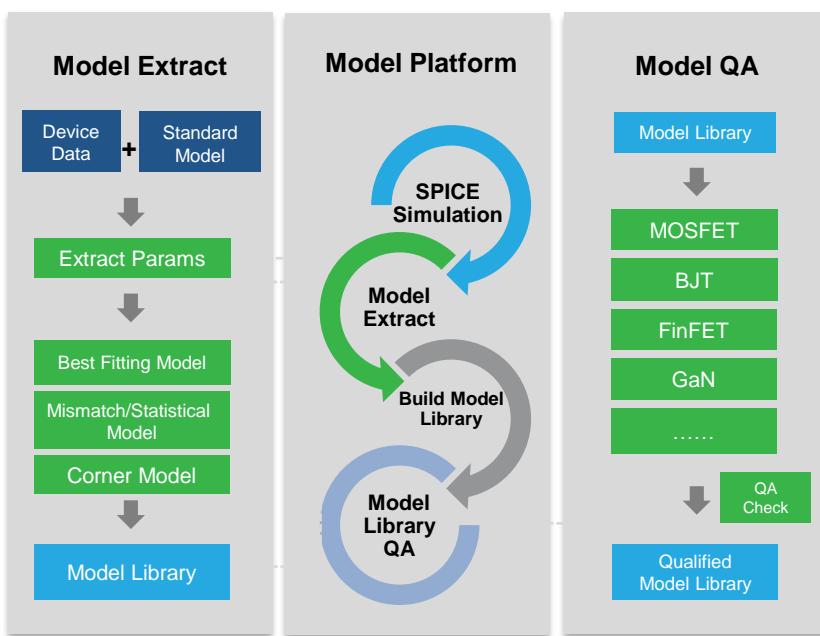


# Empyrean XModel®

## 器件模型提取工具



## 概述

器件模型提取工具Empyrean XModel®为用户提供了高效的模型提取解决方案，支持硅基金属氧化物器件、硅基高压器件、分立器件、TFT器件和新型第三代半导体等不同类型的器件模型提取。

Empyrean XModel®提供了器件测试数据处理和分析、典型特征模型提取、版图效应模型提取、工艺角模型提取、统计和失配模型提取、模型库验证分析等功能。覆盖模型提取及验证的全流程，满足不同类型和各个阶段的器件模型提取的要求。

Empyrean XModel®集成的数据图形化显示系统，参数调整模块、模型文件解析显示管理系统、可配置的数据仿真模块、可定制化的提取流程模块、模板丰富的模型质量验证模块和功能强大的脚本系统，可以高效完成各种工艺、器件类型的模型提取和验证。

Empyrean XModel®通过内置模板集成成熟的工作流程，显著提高用户的工作效率。同时Empyrean XModel®作为开放性模型提取和验证平台，支持用户实现各种定制化的需求，助力学术界、工业界对于先进模型的开发验证。

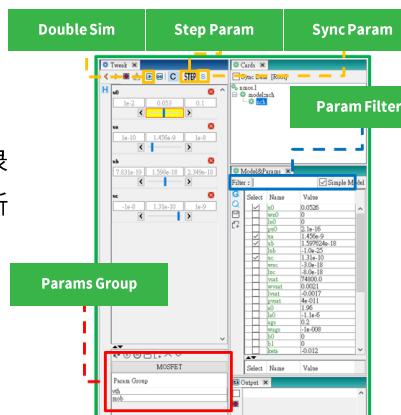
## 功能与优势

- 一站式模型提取、分析和验证
- 高效的数据图形化显示系统
  - 根据加载的数据，自动完成图、表的分组和显示
  - 支持不同版本模型仿真、测试数据的叠加分析
  - 强大的索引及排序功能支持数据的快速检索及显示
  - 支持窗口布局、图形缩放、坐标转换、数据标识、数学变换等丰富的图表操作功能
  - 支持用户自定义各类分析图和表
- 可配置的数据仿真模块
  - 针对特殊测试数据，可进行仿真网表自定义，快速实现数据仿真
  - 特殊小型电路数据/仿真对比分析
    - ◆ Ring Oscillator的Delay
    - ◆ 高压分立器件Qg/Ron等
- 灵活的数据中间变量计算
  - 内置电学特征参数的计算公式，如Vthlin/Vthsat/Vthgm/Idlin/Idsat gm等
  - 可定制的数据计算变换方法实现数据筛选、变化和重新组合，支持层次化的调用，满足用户各种复杂应用场景要求
- 可定制的模型参数提取流程
  - 支持用户通过界面快速定义参数提取验证等任务流程
  - 配合脚本、优化器实现提取流程的自动化执行

## 功能

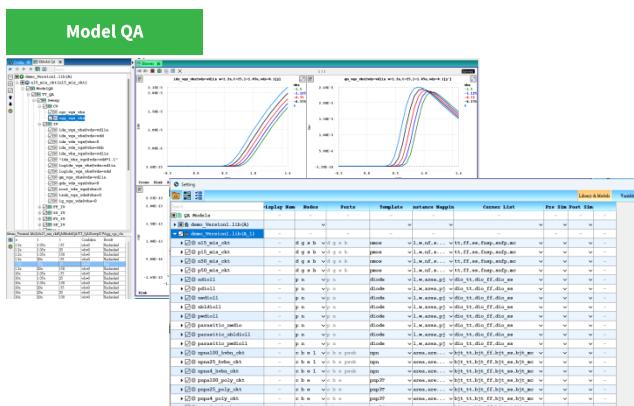
### 参数提取功能

- 参数搜索与分类
- 参数分组
- 参数提取记录历史
- 表达式参数自动解析
- 多种参数调整模式
- 参数二次仿真模式
- 特殊参数同步功能



### Model Library QA

- Model Library 仿真验证
  - 内置标准模型 QA 内容, 支持先进制程模型
  - 支持多种仿真器
  - 多种类型模型的仿真验证
  - 标准 Report 输出
- Compare Model 模型仿真比对验证
  - 不同仿真器模型仿真对比验证
  - 不同版本模型仿真对比验证



### 支持模型格式

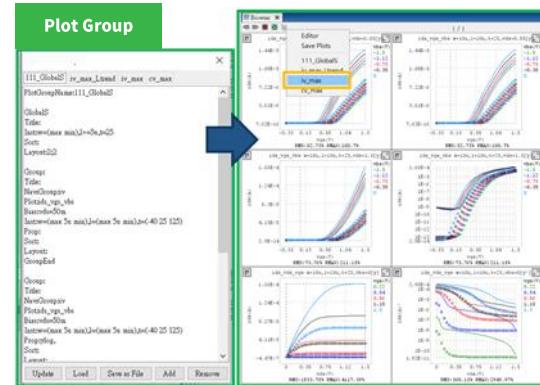
- Global Model
- Binning Model
- Corner Model
- Mismatch Model
- Statistical Model
- Marco (Subckt) Model
- Verilog-A Model

### 支持的器件类型

- MosFET
- BJT
- Diode
- Resistor
- Capacitor
- 高压器件
- GaN
- InP

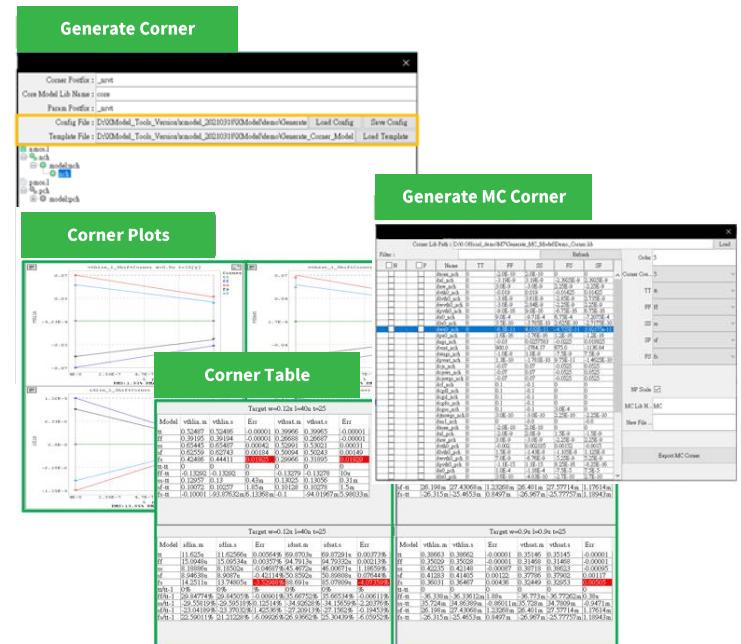
### 高效的图形布局功能

- 快速纪录图形排布方案
- 自动图形布局设置
- 器件快速筛选
- 定制化布局报告输出



### Corner、MC & Mismatch 模型提取

- 快速 Corner、MC、Mismatch 模型建立
- 不同 Corner 在同一图和表中进行分析对比
- 快速切换不同 Corner Model，界面实时刷新
- 提供不同 Corner 之间相对关系分析图表



### 支持的平台

- X86 64-bit:
  - Red Hat Enterprise V6
  - Win10